

اسپکتروفتوومتر VERTEX 80 FTIR مدل



اسپکتروفتوومتر FTIR مدل VERTEX 80 ساخت شرکت Bruker کشور آلمان در میان محصولات متنوع شرکت Bruker بواسطه عملکرد بینظیر و برخورداری از تطبیق پذیری بالا به منظور کاربردهای تحقیقاتی و آنالیزی متنوع، با استقبال رو به رشدی، مواجه شده است. اسپکتروفتوومتر FT-IR مدل VERTEX 80 در بردارنده نوعی سیستم تداخل سنج UltraScan می باشد که سبب شده است این سیستم توانایی پاسخ گویی طیف وسیعی از کاربردها را از حالت معمولی تا انواع پژوهش ها و تحقیقات، داشته باشد. همچنین، قابلیت برقراری شرایط خلاء در محصول طیف سنجی مادون قرمز VERTEX 80 FT-IR مدل قمز سبب گشته است که بخوبی بتوان هر نوع دخالت محیط آزمایشگاهی را در طی انجام آنالیزها حذف نمود.

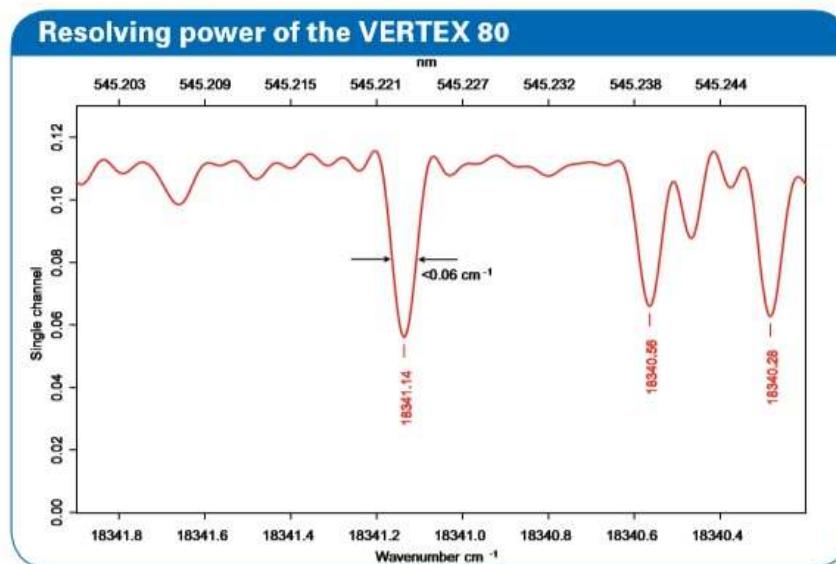
اسپکتروفوتومتر FTIR مدل VERTEX 80 صورت آپشن می تواند با اجزای نوری برای پوشش دامنه طیفی از 10cm^{-1} در ناحیه IR دور یا IR میانه، IR نزدیک، طیف های مرئی و اشعه ماوراء بنفش تا $50,000\text{cm}^{-1}$ را در بر گیرد. با اجزای نوری پیش تنظیم شده و تداخل سنج UltraScan به طور فعال تراز شده، تغییر محدوده طیفی به راحتی انجام می شود. سوئیچینگ اتوماتیک در محدوده طیف کامل با سیستم مبدل اتوماتیک شکاف پرتو BMS-c که تحت شرایط خلاه کار می کند، فراهم می شود. در ارتباط با یک اتاق آشکارساز خارجی اختیاری در کل تا پنج آشکارساز می تواند به طور دائم نصب شده و از راه دور انتخاب شود. همه این آشکارسازها قابل استفاده هستند تا داده های نمونه هایی که داخل محفظه نمونه استاندارد قرار می گیرند را بدست آورند. انواع مختلفی از آشکارساز در دمای اتاق یا دمای N_2 مایع و دمای هلیوم مایع استفاده می شود.

شبکه هوش مصنوعی (BRAIN) اسپکتروفوتومتر FTIR مدل VERTEX 80

یک شبکه از عملکردهای هوشمند مانند شناسایی لوازم جانی نمونه برداری و اجزای نوری، تنظیم خودکار و بررسی پارامترهای اندازه گیری و بررسی آنلاین دائمی الکترون ها و قطعات مکانیکی اسپکتروفوتومتر، طیف سنجی مادون قرمز FT-IR را آسان، سریع و قابل اعتماد می سازد. این نرم افزارهای خاص، این قابلیت فوق العاده را تکمیل می کنند.

رزولوشن طیفی اسپکتروسکوپی مدل VERTEX 80 FTIR

پیکربندی استاندارد اسپکتروفوتومتر FT-IR مدل VERTEX 80، رزولوشن طیفی apodised بهتر از 0.2 cm^{-1} را فراهم می کند. برای نرم افزار اسپکترومتر FT-IR مدل VERTEX 80 با رزولوشن بالا رزولوشن PEAK نوری بهتر از 0.06 cm^{-1} در دسترس است. چنین رزولوشن بالایی حتی در محدوده طیفی مرئی در طول موج کوتاه به دست می آید و یک توان حل کننده / $\Delta\nu$ (موقعیت باند تقسیم بر عرض باند در نیمه ارتفاع) بهتر از $300,000:1$ را دارد.



سهولت در استفاده از اسپکترومتر FTIR مدل VERTEX 80

طراحی نوآورانه اپتیک اسپکترومتر FTIR مدل VERTEX 80 سبب انعطاف پذیری و قابلیت ارتقاء طیف سنجی مادون قرمز FT-IR می شود. لوازم جانبی نمونه در اسپکتروسکوپی FTIR مدل VERTEX 80 بر روی پایه Bruker's QuickLock برای تبادل سریع، آسان و قابل بازتولید نصب و تنظیم می شوند. بلافارسله پس از وارد کردن لوازم جانبی نمونه برداری، آن ها به طور خودکار توسط کد گذاری IntelliSense شناسایی می شود.

ACR تشخیص ترکیب خودکار اسپکتروسکوپی FTIR مدل VERTEX 80

منبع، آشکارسازها و شکاف دهنده های پرتو در اسپکتروسکوپی FTIR مدل VERTEX 80 به صورت الکترونیکی به وسیله ابزار شناسایی می شود و پارامترهای تجربی بلافارسله تغییر می یابند. کاربر نیازی به دانستن پارامتر تنظیم شده برای بارگذاری ندارد همه چیز به طور خودکار انجام می شود.

DigiTect طیف سنج مادون قرمز FTIR مدل VERTEX 80

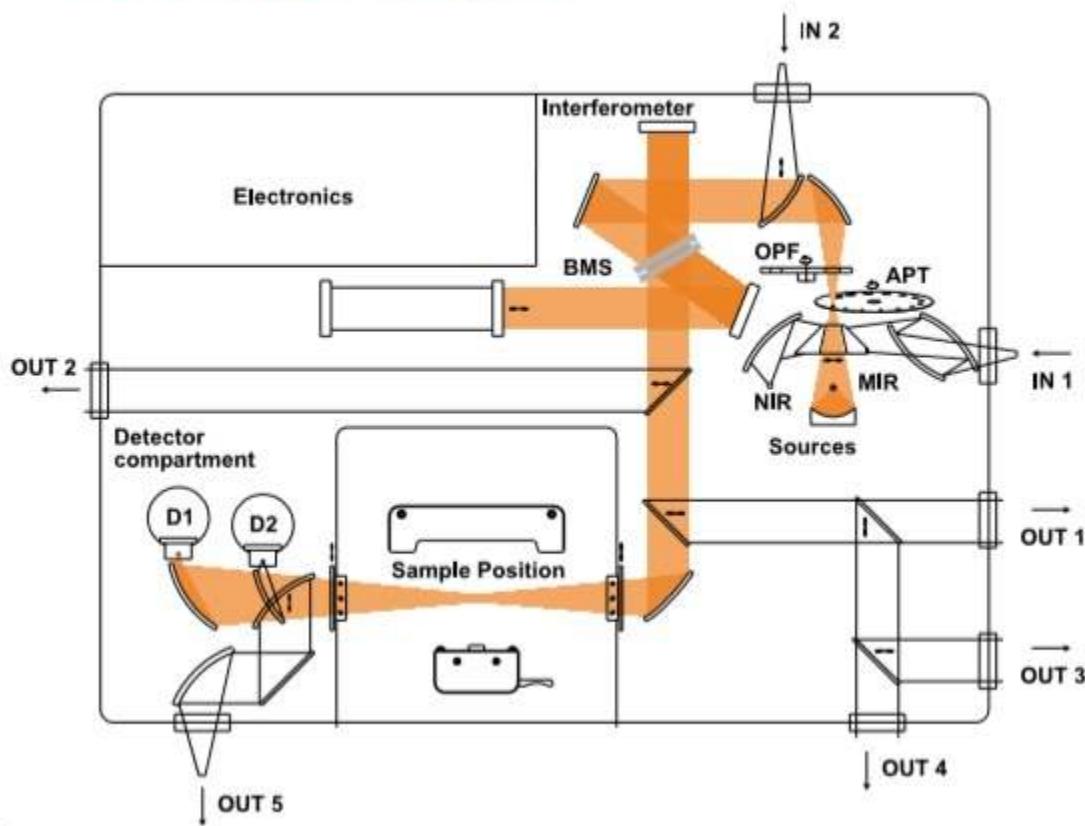
بسیاری از انواع آشکارسازهای موجود برای طیف سنج FT-IR مدل VERTEX 80 بر اساس تکنولوژی DigiTect هستند. اسپکتروفوتومتر FT-IR مدل VERTEX 80 مجهز به آشکارساز پیش ساز تقویت کننده و ADC موازی کانال دوگانه 24 بیتی است. آشکارسازهای نوع فتودیود دارای یک پیش تقویت کننده آپشن کامپیوترا می باشد که قابلیت تشخیص طیف عالی را در تمام سطوح نور فراهم می کند.

تداخل سنج UltraScan اسپکترومتر FTIR مدل VERTEX 80

طیف سنج مادون قرمز VERTEX 80 دارای تداخل سنج UltraScan است که به طور فعال تراز شده و رزولوشن طیفی PEAK را فراهم می کند. شعاع خطی بی نهایت زندگی، اصلاح درست تداخل سنج UltraScan و اپتیک کیفیت PEAK حساسیت و ثبات نهایی را تضمین می کند.

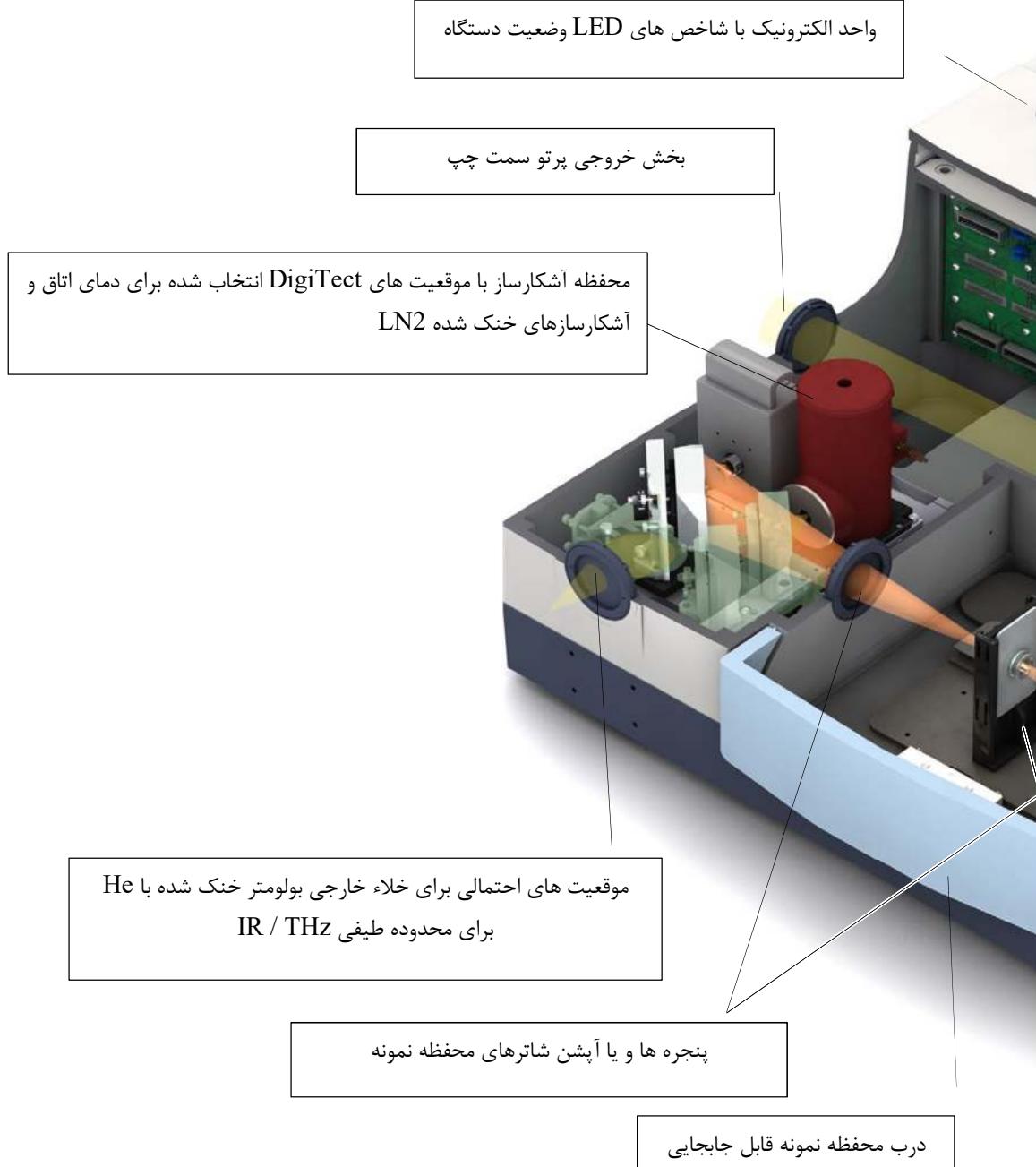
تکنولوژی TrueAlignment نوآورانه اسپکتروسکوپی VERTEX 80 FTIR مدل UltraScan نویزهای اضافی تولید نمی کند.

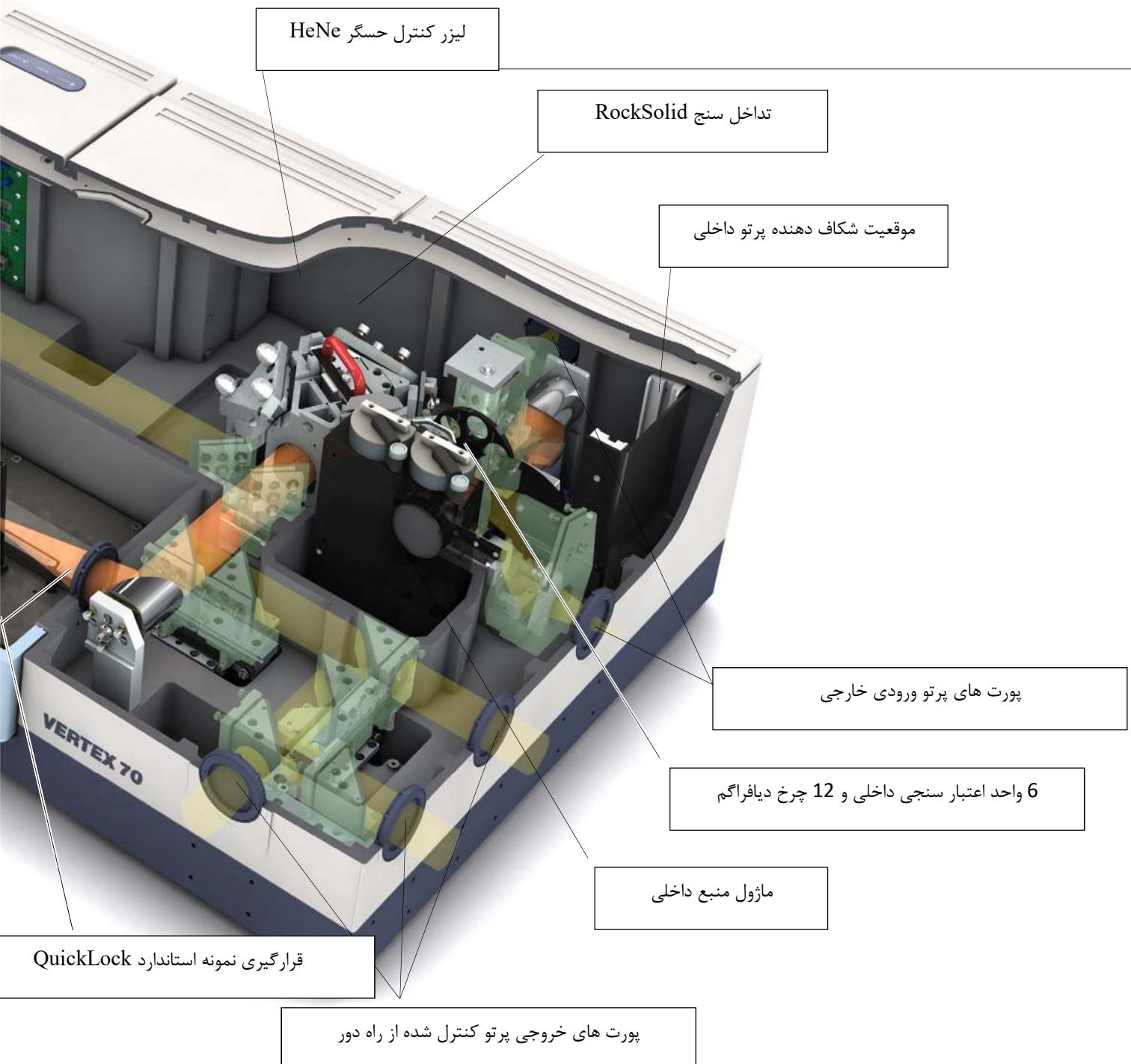
VERTEX 80 beam path



ویژگی های اسپکتروفتوومتر VERTEX 80 FTIR مدل

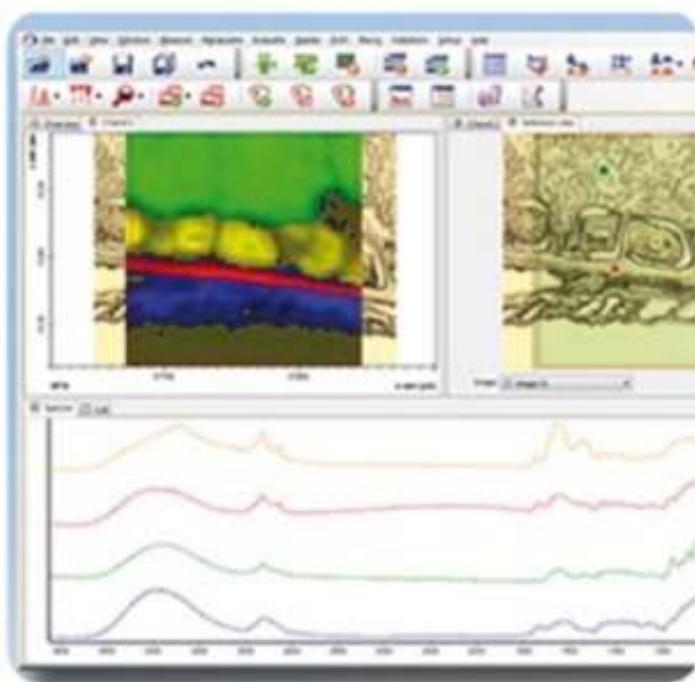
- بالاترین رزولوشن و قدرت آنالیز اسپکتروفتوومتر FT-IR مدل VERTEX 80
- بالاترین عملکرد سیگنال به نویز اسپکترومتر FT-IR مدل VERTEX 80
- سریع ترین سرعت اسکن اسپکتروسکوپی مدل VERTEX 80 FT-IR
- سیستم اپتیکی مهر و موم شده و خشک شده اسپکتروفتوومتر VERTEX 80 FT-IR
- مبدل آسان شکاف دهنده پرتو بدون تنظیم ترانسفورماتر برای طیف وسیعی از فرکانس IR نزدیک ، نور مرئی UV و دور / THz
- شناسایی تمام لوازم جانبی نمونه گیری و اجزای نوری طیف سنج مادون قرمز FT-IR مدل VERTEX 80





نرم افزار اسپکتروفوتومتر VERTEX 80 FTIR مدل

نرم افزار OPUS Bruker اسپکتروفوتومتر FT-IR مدل VERTEX 80 آسان برای استفاده، قدرتمند و همه جانبه است که بخشی از طیف سنج مادون قرمز مدل VERTEX 80 می باشد. این نرم افزار شامل جامع ترین مجموعه از استخراج، پردازش و ارزیابی توابع بهینه سازی شده برای برنامه های کاربردی در زمینه های تحلیل روزمره آزمایشگاه، برنامه های پیشرفته تحقیق و توسعه و نظارت بر واکنش است. رابط کاربری OPUS اسپکتروفوتومتر FT-IR مدل VERTEX 80 کاملاً قابل تنظیم است. شاید آزمایشگاه کنترل کیفیت شما نیاز به دسترسی محدود به نرم افزار آنالیز داشته باشد؛ یا شاید شما می خواهید از انعطاف پذیری و قدرت OPUS بهره مند شوید در هر صورت، OPUS با توجه به کاربردهای مدیریت کاربر و تنظیمات کاربر، نیازهای شما را برآورده می کند.



لوازم جانبی اسپکترومتر FTIR مدل VERTEX 80

طیف وسیعی از لوازم جانبی برای استفاده در محفظه نمونه اسپکتروسکوپی FTIR مدل VERTEX 80 برای انتقال ، ATR ، انکلاس پراکنده و و انواع مختلفی از اندازه گیری ها در دسترس می باشد.

میکروسکوپ FT-IR اسپکتروسکوپی مدل VERTEX 80

این مجموعه شامل موارد زیر می باشد: اتوماسیون کامل، تصویربرداری مادون قرمز از مواد شیمیایی ، مشاهده نمونه کریستال و انواع مختلفی از IR و اشیاء قابل مشاهده است. میکروسکوپ FT-IR سری HYPERION به شما کمک می کند تا همه چیز را برای راحتی و کارآمد بودن حساس ترین آنالیز انجام دهید. این سیستم اجازه می دهد تا 3000 HYPERION کاملاً اتوماتیک و یا میکروسکوپ FT-IR با یک آرایه فلاش کانوئی (FPA) و آشکارساز تک عنصر مورد استفاده قرار گیرد.

ماژول طیف سنج FT-Raman مدل VERTEX 80

یک ماژول افزودنی به اسپکتروسکوپی FTIR مدل VERTEX 80 است که ترکیبی از اداره سریع و آسان نمونه و سرکوب عالی فلورسانس ارائه شده توسط FT-Raman می باشد. تعویض بین پیکربندی مادون قرمز و رامان از طریق نرم افزار به دست می آید. یک میکروسکوپ FT-Raman آپشن می تواند به ماژول II RAM و همزمان با میکروسکوپ رامان پراکنده SENTERRA وصل شود.

مجموعه لوازم جانبی اسپکترومتر FTIR مدل VERTEX 80 به شرح زیر می باشد:

- PMA 50 Polarization Modulation Accessory for VCD and PM-IRRAS
- PL II Photoluminescence Module
- RAM II FT-Raman module and the Raman Scope III FT-Raman microscope
- TGA-FT-IR coupling
- HYPERION series FTIR microscope
- HYPERION 3000 FTIR imaging system
- HTS-XT High Throughput Screening eXTension
- IMAC Focal Plane Array macro imaging accessory
- External sample compartment XSA, evacuable or purgeable
- External vacuum tight UHV chamber adaptation
- Vacuum PL/PT/PR measurement unit
- Fiber optic coupling unit with MIR or NIR fiber probes for solids and liquids
- Large integrating spheres
- Auto sampler devices
- External FIR Hg source
- Unique wide range MIR-FIR beam splitter and detector (Bruker FM)
- External emission adapter
- External high-performance MIR source
- External vacuum 4-position detector chamber
- Bolometer adaptation for detection in the FIR range

کاربردهای اسپکتروسکوپی FTIR مدل VERTEX 80

تحقیق و توسعه

- تکنولوژی پیوسته و اسکن برای مدت زمان حل و همچنین دامنه (AM) و طیف سنجی فاز مدولاسیون (PM) (مرحله اسکن / Rapid Scan / Interleaved TRS)
- طیف سنجی با وضوح بالا برای تحلیل گاز با رزولوشن بالاتر از 0.06 cm^{-1}

دارو

- تعیین پیکربندی مطلق مولکول ها (VCD) با استفاده از اسپکتروفتومتر FT-IR مدل VERTEX 80
- تشخیص ثبات و محتوای فرار از محصولات دارویی پزشکی با استفاده از تجزیه حرارتی (TGA-FT-IR)
- تنوع چند جزئی مواد دارویی فعال در منطقه مادون قرمز دور (Bruker FM)

پلیمرها و شیمی

- شناسایی پرکننده های معدنی در کامپوزیت های پلیمری در منطقه مادون قرمز دور (Bruker FM) با استفاده از اسپکتروسکوپی FT-IR مدل VERTEX 80
- مطالعات پویا و رئو نوری پلیمرها با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز دور FT-IR مدل VERTEX 80
- تعیین ترکیبات فرار و مشخص کردن فرایندهای تجزیه با استفاده از تجزیه حرارتی (TGA-FTIR)
- نظارت بر واکنش و کنترل واکنش (پروب فیر MIR) با استفاده از طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز IR مدل VERTEX 80
- شناسایی مواد معدنی و رنگدانه ها

آنالیز سطح

- تشخیص لایه نازک و تک لایه ها با استفاده از اسپکتروفتومتر FTIR مدل VERTEX 80
- تجزیه و تحلیل سطح همراه با مدولاسیون پلاریزاسیون (PM-IRRAS) با استفاده از اسپکترومتر FTIR مدل VERTEX 80

علم مواد

- مشخص کردن ویژگی های مواد نوری و بسیار بازتابنده (پنجره ها، آینه ها) با استفاده از اسپکتروسکوپی FTIR مدل VERTEX 80
- بررسی مواد تاریک و پروفیل عمق با استفاده از اسپکتروسکوپی عکس-آکوستیک (PAS) طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز FTIR مدل VERTEX 80

نیمه هادی ها

- تعیین محتوای اکسیژن و کربن در ویفر سیلیکونی برای کنترل کیفیت طیف سنجی مادون قرمز مدل FTIR VERTEX 80

مشخصات فنی اسپکتروسکوپی FTIR مدل VERTEX 80

Mid-IR, NIR, Far-IR/THz, Visible/UV 10 cm ⁻¹ to 50,000 cm ⁻¹ (200 nm)	محدوده طیف اسپکتروفوتومتر FT-IR
better than 0.2 cm ⁻¹	رزولوشن طیف اسپکتروسکوپی FT-IR
Up to 2	پورت های ورودی سیستم اپتیک اسپکترومتر FT-IR
Up to 5	پورت های خروجی سیستم اپتیک اسپکترومتر FT-IR
Purgeable	محفظه نمونه اسپکتروفوتومتر FTIR
Standard	شناشایی لوازم جانبی اسپکترومتر FTIR
Standard	شناشایی اجزاء طیف سنجی مادون قرمز
Up to two 24 bit dual-channel ADC DigiTect	دیکتورهای داخلی اسپکترومتر FT IR
Four, multiplexed up to 16	دیکتورهای خارجی اسپکترومتر FT IR
UltraScan	تداخل سنج اسپکتروسکوپی FTIR
Internal air-cooled MIR, optional Tungsten NIR and external water-cooled MIR, Tungsten, Hg-Arc and air-cooled Deuterium	منبع اسپکتروفوتومتر FT IR
Standard	الکترونیک های کانال دوگانه اسپکترومتر FT IR
Ethernet	رابط اسپکتروسکوپی FT IR
>110 spectra/sec at 16 cm ⁻¹ spectral resolution	اسکن سریع طیف سنجی مادون قرمز FTIR
OPUS: easy-to-use, full GLP compliant, full 21 CFR part 11 compliant	نرم افزار اسپکتروفوتومتر FTIR